^{07.3;09.2} Cr²⁺ : CdSe-лазер с мощностью непрерывной генерации более 20 W

© Н.Г. Захаров^{1,2}, Р.А. Зорин¹, В.И. Лазаренко^{1,2}, Е.В. Салтыков^{1,2}, А.А. Лобанова¹⁻³, А.В. Маругин², В.А. Гарюткин¹, Г.М. Мищенко¹, М.В. Волков¹, Ф.А. Стариков¹

¹ Российский федеральный ядерный центр — Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики, Саров, Нижегородская область, Россия

² Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, Нижний Новгород, Россия

³ Филиал Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова в городе Сарове, Сатис, Нижегородская область, Россия

E-mail: dikaion@yandex.ru

Поступило в Редакцию 7 декабря 2021 г. В окончательной редакции 21 декабря 2021 г. Принято к публикации 21 декабря 2021 г.

Сильные тепловые линзы ограничивают достижимую выходную мощность лазеров на основе активной среды Cr^{2+} :CdSe, обладающей неблагоприятными теплофизическими свойствами (низкой теплопроводностью и высоким значением термооптического коэффициента), уровнем ~ 2 W. Переход от классической схемы построения лазерного источника к схеме с подвижной активной средой позволил достичь в кристалле Cr^{2+} :CdSe величины мощности непрерывной генерации более 20 W.

Ключевые слова: кристалл Cr²⁺:CdSe, лазерная генерация, тепловая линза, подвижная активная среда.

DOI: 10.21883/PJTF.2022.06.52205.19099

Среди лазерных сред на основе соединений А2В6, легированных ионами Cr²⁺, кристалл CdSe позволяет получать генерацию в наиболее длинноволновом спектральном диапазоне, достигающем ~ 3.3 µm, что перекрывает область поглощения углеводородов. Это делает лазеры на основе активных элементов Cr²⁺:CdSe перспективным инструментом дистанционного детектирования утечек из магистральных газопроводов, а также контроля эмиссии парниковых газов [1]. Однако характерные для кристалла CdSe низкая теплопроводность и высокое значение термооптического коэффициента приводят к возникновению в активных элементах сильных тепловых линз [2]. Из-за этого средняя выходная мощность Cr²⁺:CdSe-лазеров ограничивается уровнем $\sim 2 \, \text{W}$ [1,2]. Преодоление указанного барьера возможно за счет перехода от классической схемы построения лазерного источника к схеме с подвижной активной средой. Уменьшение нагрева активной среды путем механического удаления ее из области накачки и генерации позволяет существенно снизить влияние тепловых эффектов и расширить диапазон работы лазера в режиме генерации одной поперечной моды. Ранее подобный подход был использован для получения мощного непрерывного излучения на кристалле Cr²⁺:ZnSe [3]. Цель настоящей работы — демонстрация возможности многократного увеличения средней мощности генерации Cr²⁺:CdSe-лазера по сравнению с достигнутыми ранее результатами за счет использования схемы с подвижной активной средой.

Оптическая схема Cr^{2+} :CdSe-лазера с подвижной активной средой приведена на рис. 1. Активный элемент Cr^{2+} :CdSe с длиной по направлению накачки 4.5 mm

был выращен из паровой фазы специалистами Физического института им. П.Н. Лебедева РАН по технологии, подробно описанной в работе [4]. Кристалл имел полированные и просветленные торцы. Активная среда перемещалась перпендикулярно оси резонатора со скоростью $V \sim 28$ m/s.

В качестве источника накачки использовалось излучение непрерывного тулиевого волоконного лазера, генерирующего излучение с длиной волны $1.908 \, \mu m$. Излучение накачки фокусировалось в активный элемент с помощью линзы с фокусным расстоянием $100 \, mm$, формирующей пятно накачки с диаметром $\sim 230 \, \mu m$. Пропускание активной средой слабого сигнала накачки составляло $\sim 15\%$.

Резонатор был образован двумя зеркалами и внутрирезонаторной линзой. Расстояния между оптическими элементами приведены на рис. 1. Глухое плоское зеркало обладало высоким коэффициентом отражения на рабочей длине волны и пропусканием ~ 99% на длине волны накачки. Выходное сферическое зеркало с радиусом кривизны R = 200 mm обладало коэффициентом отражения ~ 85%. Внутрирезонаторная линза с фокусным расстоянием 50 mm была просветлена в диапазоне длин волн от 1.9 до 2.8 μ m.

Расчеты по матричному методу для используемого резонатора показывают, что диаметр основной моды в активном элементе составляет $\sim 280\,\mu{\rm m}$ и незначительно превышает размер пятна накачки. Таким образом, в исследуемом Cr²⁺:CdSe-лазере реализуется генерация одной поперечной моды. Для условий проведения экспериментов оценочное значение пороговой концентрации возбужденных ионов хрома $\sim 1.8\cdot 10^{17}\,{\rm cm}^{-3}$. При



Рис. 1. Оптическая схема Cr²⁺:CdSe-лазера с подвижной активной средой.

мощности накачки 80 W и эффективности поглощения 82% время, за которое концентрация возбужденных ионов хрома может достигнуть порогового значения, равно $\sim 0.1 \,\mu$ s. С другой стороны, время прохождения среды через область накачки составляет $\sim 10 \,\mu$ s. Такое соотношение характерных времен позволяет при моделировании считать активную среду неподвижной.

Для расчета лазерных характеристик использовалась двумерная численная модель Cr²⁺:CdSe-лазера, основанная на решении одномерных уравнений переноса лазерного излучения. Геометрия задачи цилиндрическая. В численной модели решается совместная система уравнений переноса излучения накачки и генерации, а также уравнений, описывающих кинетику населенностей уровней ионов хрома:

$$\frac{\partial I_1}{\partial z} + \frac{n}{c} \frac{\partial I_1}{\partial t} = (\alpha_{am} - \chi) I_1, \qquad (1)$$

$$-\frac{\partial I_2}{\partial z} + \frac{n}{c} \frac{\partial I_2}{\partial t} = (\alpha_{am} - \chi) I_2, \qquad (2)$$

$$\frac{dN_2}{dt} = k_{pump} - w_{rel}N_2 - \alpha_{am}(I_1 + I_2),$$
(3)

$$N_1 + N_2 = N_{\rm Cr},\tag{4}$$

где $I_1(z,r)$ и $I_2(z,r)$ — интенсивности лазерного излучения, распространяющегося в противоположных направлениях, $\alpha_{am}(z,r)$ — коэффициент усиления, χ — коэффициент нерезонансного поглощения в среде, n — коэффициент преломления в среде, $N_1(z,r)$, $N_2(z,r)$ — населенности нижнего (5T_2) и верхнего (5E) лазерных уровней, $N_{\rm Cr}$ — концентрация ионов ${\rm Cr}^{2+}$ в активной среде, $k_{pump}(z,r)$ — скорость накачки, $w_{rel}(z,r)$ — скорость релаксации верхнего лазерного уровня.

Для коэффициентов усиления используется выражение

$$\alpha_{am}(\lambda_{gen}) = \sigma_{am}(\lambda_{gen})N_2 - \sigma_{abs}(\lambda_{gen})N_1, \qquad (5)$$

где λ_{gen} — длина волны лазерного излучения, $\sigma_{am}(\lambda)$ — сечение усиления, $\sigma_{abs}(\lambda)$ — сечение поглощения.

Структура уровней ионов Cr²⁺ в кристаллах халькогенидов взята из работы [5]. В уравнении (5) используются спектральные зависимости сечений усиления и поглощения из обзора [6]. При моделировании генерации распределение интенсивности лазерного излучения в поперечном направлении на входе в активную среду считается гауссовым. Отметим, что вне активной среды решаются только уравнения переноса лазерного излучения.

На рис. 2 представлены расчетная и экспериментальная зависимости мощности излучения Cr^{2+} :СdSе-лазера от мощности накачки, падающей на переднюю грань активного элемента. Длина волны генерации в расчете и эксперименте соответствовала максимуму спектра сечения усиления $2 \cdot 10^{-18}$ cm². Порог генерации достигался при мощности накачки ~ 5 W. Максимальная мощность генерации составила 22.5 W при дифференциальном КПД ~ 30% и максимальном оптическом КПД ~ 28%. Дифференциальный КПД генерации оставался практически неизменным вплоть до максимальной доступной в эксперименте мощности накачки ~ 80 W.

В уравнениях (1)—(5) за изменение мощности накачки отвечает скорость накачки k_{pump} . Кроме нее на мощность генерации в расчете влияет величина внутрирезонаторных потерь γ , определяемая коэффициентом отражения глухого зеркала R_1 , коэффициентом нерезонансного поглощения в среде χ и длиной активной среды L:

$$\gamma = -\ln(R_1) + 2\chi L. \tag{6}$$

Расчетная зависимость мощности генерации Cr²⁺:CdSe-лазера от мощности накачки была получена при величине внутрирезонаторных потерь за полный обход резонатора 15.8%. В целом наблюдается неплохое согласие расчета с экспериментом. Довольно высокое значение внутрирезонаторных потерь может быть связано как с качеством просветляющих покрытий на активном элементе, так и с поглощением атмосферы. Небольшие отличия расчетов от экспериментальных



Рис. 2. Зависимость средней мощности генерации Cr²⁺: CdSe-лазера от мощности накачки, падающей на переднюю грань кристалла.

данных при низких уровнях мощности накачки, скорее всего, связаны с тем, что движение активной среды не учитывалось.

Таким образом, в ходе экспериментов средняя мощность генерации Cr²⁺:CdSe-лазера с подвижной активной средой достигала уровня 22.5 W с временной нестабильностью не более 5%. Дифференциальный КПД генерации ~ 30% был сравним с дифференциальным КПД Cr²⁺:CdSe-лазера с неподвижным активным элементом (~ 31%) [1]. При этом в представленных в настоящей работе экспериментах не наблюдалось снижения КПД вплоть до максимальной доступной мощности накачки $\sim 80\,\mathrm{W}$. Указанный подход особенно актуален для лазеров на основе кристаллов халькогенидов, обладающих высокими значениями термооптического коэффициента, но с успехом может применяться и для других активных сред при разработке систем с высокой выходной мощностью. Следующий этап исследований Cr²⁺:CdSe-лазера с подвижной активной средой предполагает получение генерации в спектральной области ~ 3.3 µm.

Финансирование работы

Работа выполнена при поддержке национального проекта "Наука и университеты" (проект FSWR-2021-012) за счет субсидии федерального бюджета на финансовое обеспечение государственного задания на выполнение научно-исследовательских работ.

Конфликт интересов

Авторы заявляют, что у них нет конфликта интересов.

Список литературы

- H.Г. Захаров, К.В. Воронцов, Ю.Н. Фролов, С.Д. Великанов, А.В. Мухин, А.В. Ларионов, В.И. Козловский, Ю.В. Коростелин, Ю.П. Подмарьков, Я.К. Скасырский, М.П. Фролов, Краткие сообщения по физике ФИАН, 42 (7), 39 (2015). [N.G. Zakharov, K.V. Vorontsov, Yu.N. Frolov, S.D. Velikanov, A.V. Mukhin, A.V. Larionov, V.I. Kozlovskii, Yu.V. Korostelin, Yu.P. Podmar'kov, Ya.K. Skasyrskii, M.P. Frolov, Bull. Lebedev Phys. Inst., 42 (7), 216 (2015). DOI: 10.3103/S1068335615070052].
- M.K. Tarabrin, D.V. Ustinov, S.M. Tomilov, V.A. Lazarev, V.E. Karasik, V.I. Kozlovsky, Yu.V. Korostelin, Ya.K. Skasyrsky, M.P. Frolov, Opt. Express, 27 (9), 12090 (2019). DOI: 10.1364/OE.27.012090
- [3] I. Moskalev, S. Mirov, M. Mirov, S. Vasilyev, V. Smolski,
 A. Zakrevskiy, V. Gapontsev, Opt. Express, 24 (18), 21090 (2016). DOI: 0.1364/OE.24.021090
- [4] В.А. Акимов, В.И. Козловский, Ю.В. Коростелин, А.И. Ландман, Ю.П. Подмарьков, Я.К. Скасырский, М.П. Фролов, Квантовая электроника, **38** (3), 205 (2008). [V.A. Akimov, V.I. Kozlovsky, Yu.V. Korostelin, A.I. Landman, Yu.P. Podmar'kov, Ya.K. Skasyrskii, M.P. Frolov, Quantum Electron., **38** (3), 205 (2008). DOI: 10.1070/QE2008v038n03ABEH013707].

- [5] К. Грэхэм, В.В. Федоров, С.Б. Миров, М.Е. Дорошенко, Т.Т. Басиев, Ю.В. Орловский, В.В. Осико, В.В. Бадиков, В.Л. Панютин, Квантовая электроника, **34** (1), 8 (2004). [K. Graham, V.V. Fedorov, S.B. Mirov, M.E. Doroshenko, T.T. Basiev, Yu.V. Orlovskii, V.V. Osiko, V.V. Badikov, V.L. Panyutin, Quantum Electron., **34** (1), 8 (2004). DOI: 10.1070/QE2004v034n01ABEH002571].
- [6] M. Bass, G. Line, E. Stryland, Handbook of optics (McGraw-Hill Companies, 2010), vol. 4.